

# FK16VS-6

HIGH-SPEED SWITCHING USE

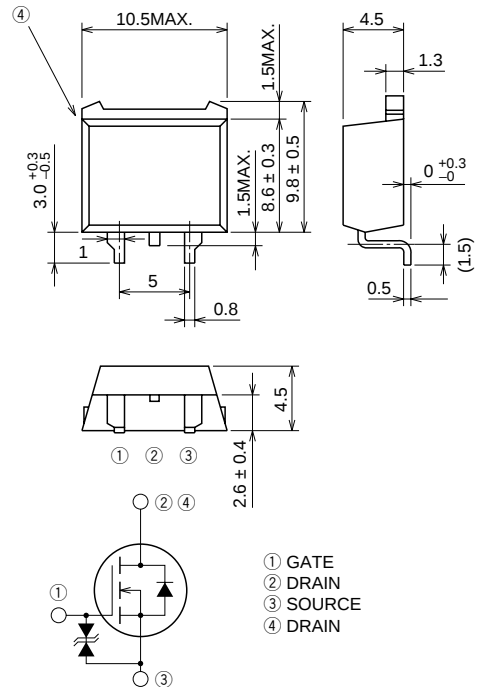
## FK16VS-6



- $V_{DS}$  ..... 300V
- $r_{DS(ON)} (MAX)$  .....  $0.41\Omega$
- $I_D$  ..... 16A
- Integrated Fast Recovery Diode (MAX.) ..... 150ns

## OUTLINE DRAWING

Dimensions in mm



TO-220S

## APPLICATION

Servo motor drive, Robot, UPS, Inverter Fluorecent lamp, etc.

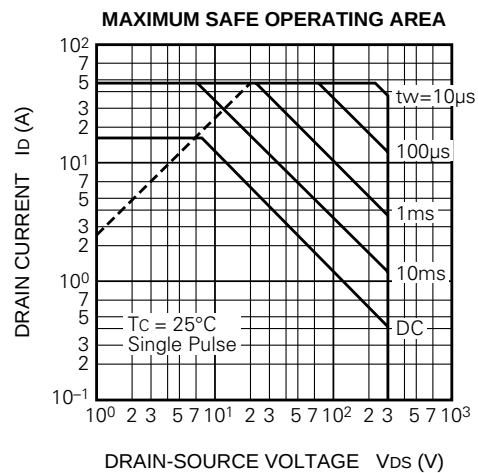
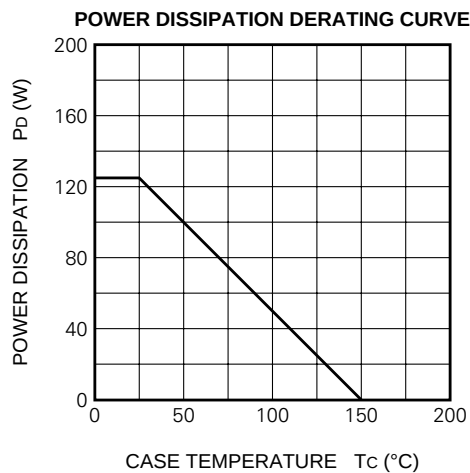
## MAXIMUM RATINGS (Tc = 25°C)

| Symbol    | Parameter                 | Conditions    | Ratings    | Unit |
|-----------|---------------------------|---------------|------------|------|
| $V_{DS}$  | Drain-source voltage      | $V_{GS} = 0V$ | 300        | V    |
| $V_{GSS}$ | Gate-source voltage       | $V_{DS} = 0V$ | $\pm 30$   | V    |
| $I_D$     | Drain current             |               | 16         | A    |
| $I_{DM}$  | Drain current (Pulsed)    |               | 48         | A    |
| $I_S$     | Source current            |               | 16         | A    |
| $I_{SM}$  | Source current (Pulsed)   |               | 48         | A    |
| $P_D$     | Maximum power dissipation |               | 125        | W    |
| $T_{ch}$  | Channel temperature       |               | -55 ~ +150 | °C   |
| $T_{stg}$ | Storage temperature       |               | -55 ~ +150 | °C   |
| —         | Weight                    | Typical value | 1.2        | g    |

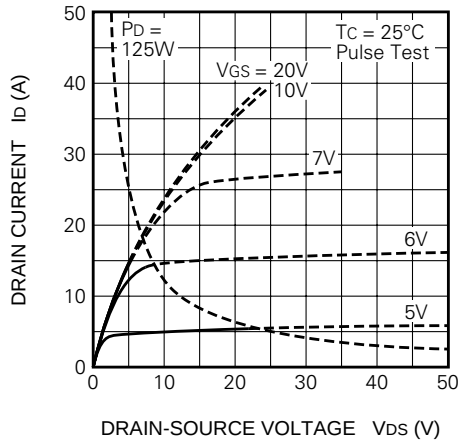
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T<sub>ch</sub> = 25°C)

| Symbol                 | Parameter                        | Test conditions                                                                                              | Limits |      |      | Unit |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
|                        |                                  |                                                                                                              | Min.   | Typ. | Max. |      |
| V (BR) DSS             | Drain-source breakdown voltage   | I <sub>D</sub> = 1mA, V <sub>GS</sub> = 0V                                                                   | 300    | —    | —    | V    |
| V (BR) GSS             | Gate-source breakdown voltage    | I <sub>G</sub> = ±100μA, V <sub>DS</sub> = 0V                                                                | ±30    | —    | —    | V    |
| I <sub>GSS</sub>       | Gate-source leakage current      | V <sub>GS</sub> = ±25V, V <sub>DS</sub> = 0V                                                                 | —      | —    | ±10  | μA   |
| I <sub>DSS</sub>       | Drain-source leakage current     | V <sub>DS</sub> = 300V, V <sub>GS</sub> = 0V                                                                 | —      | —    | 1    | mA   |
| V <sub>GS</sub> (th)   | Gate-source threshold voltage    | I <sub>D</sub> = 1mA, V <sub>DS</sub> = 10V                                                                  | 2      | 3    | 4    | V    |
| r <sub>DS</sub> (ON)   | Drain-source on-state resistance | I <sub>D</sub> = 8A, V <sub>GS</sub> = 10V                                                                   | —      | 0.31 | 0.41 | Ω    |
| V <sub>DS</sub> (ON)   | Drain-source on-state voltage    | I <sub>D</sub> = 8A, V <sub>GS</sub> = 10V                                                                   | —      | 2.48 | 3.28 | V    |
| y <sub>fs</sub>        | Forward transfer admittance      | I <sub>D</sub> = 8A, V <sub>DS</sub> = 10V                                                                   | 6.5    | 10.0 | —    | S    |
| C <sub>iss</sub>       | Input capacitance                | V <sub>DS</sub> = 25V, V <sub>GS</sub> = 0V, f = 1MHz                                                        | —      | 1050 | —    | pF   |
| C <sub>oss</sub>       | Output capacitance               |                                                                                                              | —      | 220  | —    | pF   |
| C <sub>rss</sub>       | Reverse transfer capacitance     |                                                                                                              | —      | 45   | —    | pF   |
| t <sub>d</sub> (on)    | Turn-on delay time               | V <sub>DD</sub> = 150V, I <sub>D</sub> = 8A, V <sub>GS</sub> = 10V, R <sub>GEN</sub> = R <sub>GS</sub> = 50Ω | —      | 20   | —    | ns   |
| t <sub>r</sub>         | Rise time                        |                                                                                                              | —      | 40   | —    | ns   |
| t <sub>d</sub> (off)   | Turn-off delay time              |                                                                                                              | —      | 110  | —    | ns   |
| t <sub>f</sub>         | Fall time                        |                                                                                                              | —      | 50   | —    | ns   |
| V <sub>SD</sub>        | Source-drain voltage             | I <sub>S</sub> = 8A, V <sub>GS</sub> = 0V                                                                    | —      | 1.5  | 2.0  | V    |
| R <sub>th</sub> (ch-c) | Thermal resistance               | Channel to case                                                                                              | —      | —    | 1.00 | °C/W |
| t <sub>rr</sub>        | Reverse recovery time            | I <sub>S</sub> = 16A, di/dt = -100A/μs                                                                       | —      | —    | 150  | ns   |

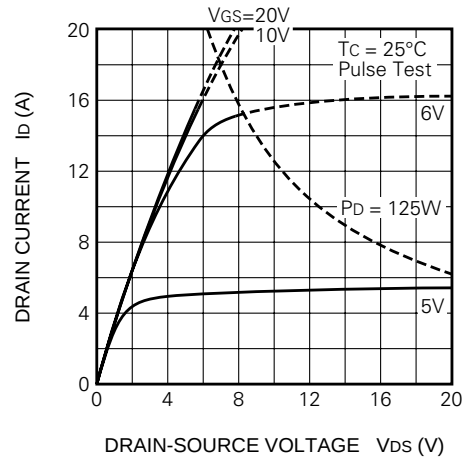
## PERFORMANCE CURVES



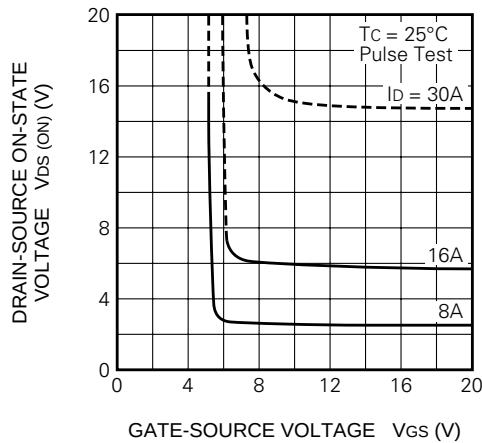
OUTPUT CHARACTERISTICS  
(TYPICAL)



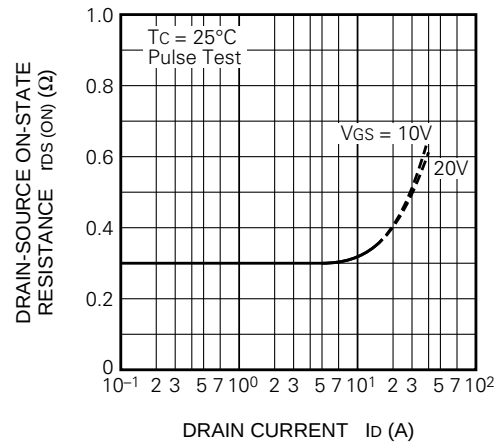
OUTPUT CHARACTERISTICS  
(TYPICAL)



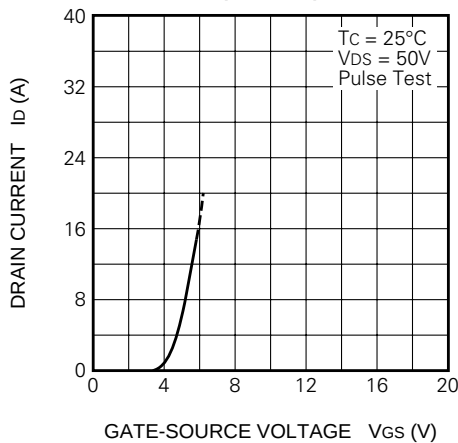
ON-STATE VOLTAGE VS.  
GATE-SOURCE VOLTAGE  
(TYPICAL)



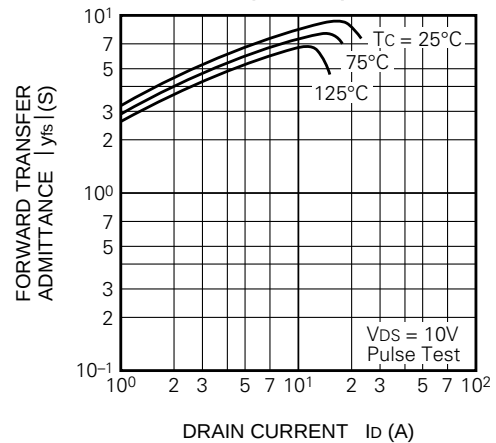
ON-STATE RESISTANCE VS.  
DRAIN CURRENT  
(TYPICAL)



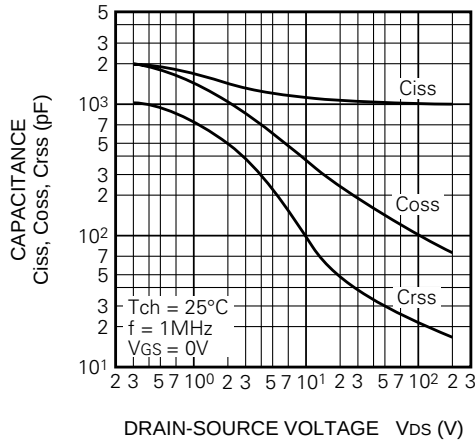
TRANSFER CHARACTERISTICS  
(TYPICAL)



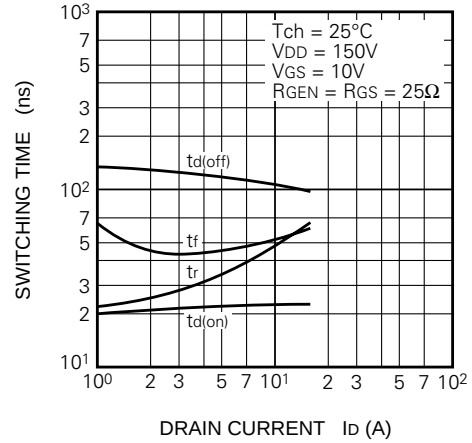
FORWARD TRANSFER ADMITTANCE  
VS. DRAIN CURRENT  
(TYPICAL)



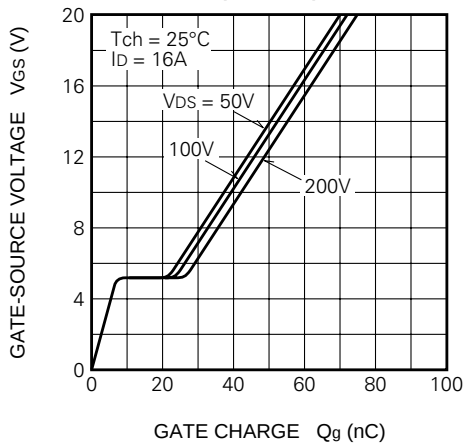
CAPACITANCE VS.  
DRAIN-SOURCE VOLTAGE  
(TYPICAL)



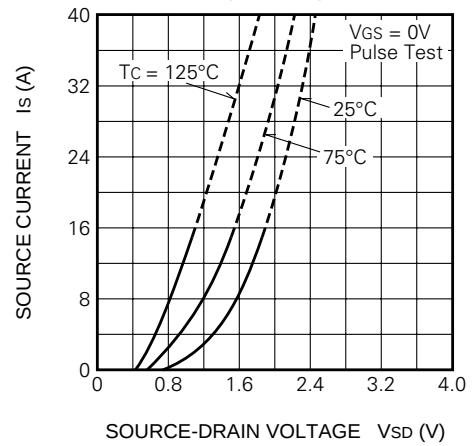
SWITCHING CHARACTERISTICS  
(TYPICAL)



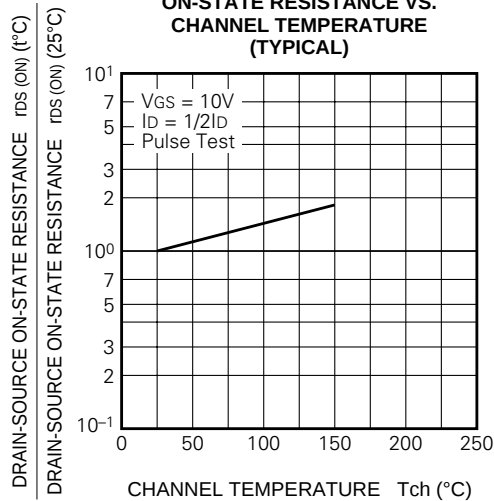
GATE-SOURCE VOLTAGE  
VS. GATE CHARGE  
(TYPICAL)



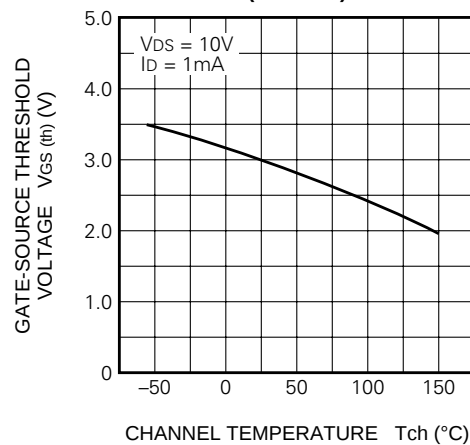
SOURCE-DRAIN DIODE  
FORWARD CHARACTERISTICS  
(TYPICAL)

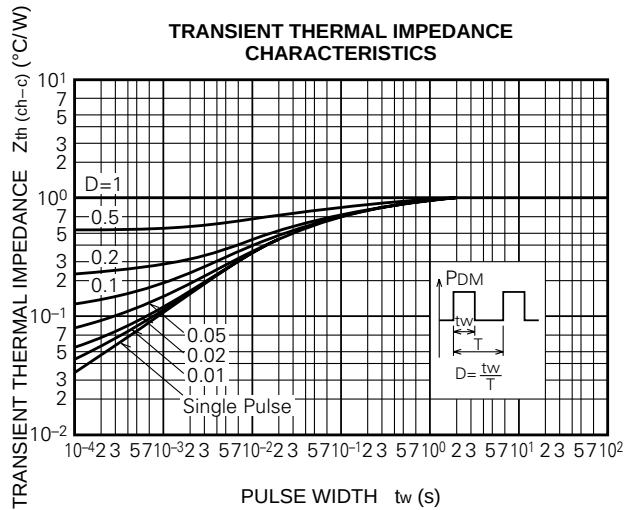
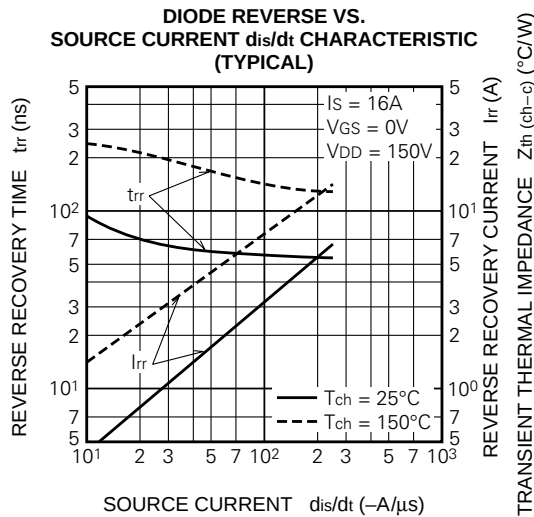
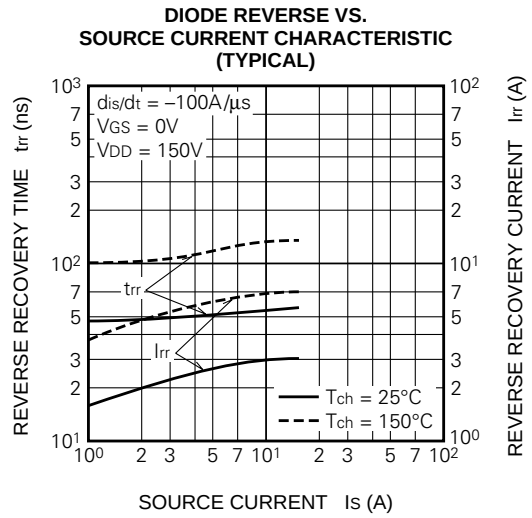
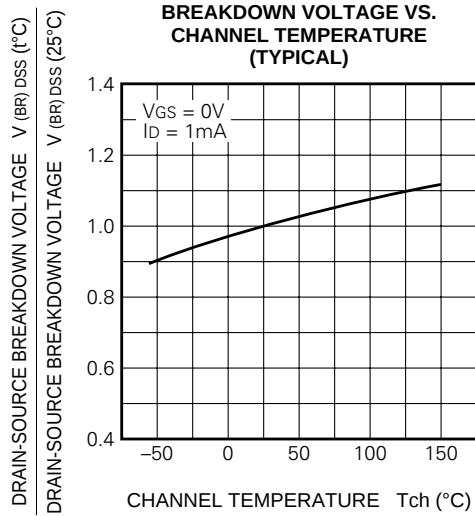


ON-STATE RESISTANCE VS.  
CHANNEL TEMPERATURE  
(TYPICAL)



THRESHOLD VOLTAGE VS.  
CHANNEL TEMPERATURE  
(TYPICAL)





## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9